This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.



₹ 2000-0057740

(19) 대한민국특허청(KR) (12) 공개특허공보(A)

(51) Int. Cl. ⁷ 602F 1/136	(11) 공개번호 특2000-0067740 (43) 공개일자 2000년09월25일
(21) 출원번호 (22) 출원일자	10-2000-0001140 2000년(1월 11일
(30) 우선권주장 (71) 글원인	99-6082 1999년01월13일 일본(JP) 소니 가부시께 가이샤 - 이데이 노부유께
(72) 말명자	일본국 <u>도쿄도 시나가와</u> 쿠 키타시나가와 6쵸메 <i>7</i> 반 35고 가이세기쿠의
	알른국도쿄도시나가와쿠키타시나가와6쵸메7반35고소니가부시까가미샤내 시마슈미치
(74) 대리인	일본국도교로시타가와쿠키타시타가와6쵸메7반35교소니가부시끼가미샤대 박종일, 김재만
심사용구 : 얼음	

(54) 액정 패널, 액정 패널 제조 방법, 액정 표시 장치, 및액정 프로젝터

요약

교정일도 및 근일성으로 캠 사이즈(ap size)를 조정합으로써 포시 등질이 향상된 어느 타입의 액정 패널, 본 발명의 상기 액정 패널을 채용하는 액정 포시 장치 및 액정 프로젝터가 개시되어 있다. 또한, 저 교소트로 생산성 듣게 이약 같은 액정 패널을 제조하는 방법이 개시되어 있다. 액정 패널은 통상 소정의 캠을 형성고 서로 대형하는 제나및 제 2 기관과, 이 소정의 캠을 출전하는 액정층으로 이루어진다. 액정층에 인접하는 제나기판의 한 표면은 액정층축 상에 평단면을 가지는 평단화 막으로 형성된다. 매트릭스 형의 목소의 화소가 평단화 막의 명단면 상에 형성되고, 차광(返光) 영역은 불랙 매트릭스(black matrix) 및 신호 배선에 의해 인접하는 화소 사이에 형성된다. 제나및 제2 기판 사이에 소정의 캠을 형성하는 불기부는 클랙 매트릭스의 바로 위에 위치하는 명단화 막의 평단면 상에 형성되다. 액정층에 인접한 제2 기관의 가장 안쪽에 접촉한다. 플기부는 IFT 프로세스에 의해 형성된다.

#£

⊊1

42101

액정 패널, 액정층, 제1기판, 제2기판, 신호 배션.

9#H

도면의 간단한 설명

- 도 1은 본 팔명의 액정 때널의 한 실시 형태를 나타낸 요구 단면도.
- 도 2는 도 1에 나타낸 액정 패널의 제1 기판의 평면도.
- 도 3 (a)~(i)는 도 1에 나타낸 액정 패널 제조 방법의 공정을 나타낸 단면도.
- 도 4는 본 발명의 다른 실시 철태의 액정 패널의 요부 평면도.
- 도 5 (A)는 본 발명의 액정 패널의 제2 기판이 아이크로렌즈를 가진 경우의 액정 패널의 요부 단면도.
- 도 5 (B)는 도 5 (A)의 평면도.
- 도 5은 본 발명의 제2 기판이 도 5 (A)와 5 (B)와 상이한 마이크로렌즈를 가진 경우의 액정 패널의 요부평면도.
- 도 7은 본 발명의 액정 패널이 대형인 경우의 액정 패널의 요부 평면도.

<도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명>

1: 액정 패널, 2: 제1 기판, 3: 제2 기판, 4: 액정춈, 5, 20: 절연 기판, 10: 게이토 배선, 11: 신호 배선, 16: 블랙 매트릭스, 17: 평단화 락, 18: 플기부, 23: 화소 전국, 24: 마이크르렌즈,

호명의 상세관 설명

작용의 극격

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 중래기술

본 말명은 투과형이나 반사형의 액정 포시 장치 또는 강유진체(强誘電體) 액정 포시 장치 동의 액정 포시 장치, 액정 패널의 제조 방법, 액정 패널을 사용하는 액정 포시 장치, 및 액정 패널을 사용하는 액정 포 로젝터에 사용되는 액정 패널에 관한 것이다.

중래의 백정 표시 장치로 사용되는 백정 패널은, 유리 공으로 미루어지는 한쌍의 기판이 소정의 간격(갤(gao))을 무고 대향 배치되고, 미를 기판 사이에 백정층이 형성되어 소정의 갤을 채우고, 다수의 화소가 매트릭스형으로 형성된 구조를 가지고 있다. 한쌍의 기판의 한쪽에는, 그 액정층측에 예를 돌면, 박막 트랜지스터(TFT) 등의 소위칭 소자 및 화소 전국이 화소마다 형성되어 있고, 다른쪽에는 그 백정층 측에 상기 화소 전국에 대항하여 대향 전국이 형성되어 있다. 또, 다른쪽의 기판에는 그 밖에, 예를 들면 컬러 필터 및/또는 마이크로렌즈 등이 설치되어 있는 경우도 있다.

미와 같은 액정 패널에서는, 용답 속도나 콘트라스트, 시마각 등의 특성이 액정총의 두께가 되는 대향 기판 사미의 상기 갤의 치수와 밀접한 관계가 있기 때문에, 갤을 소요 치수로 얼말하게 제어하는 것이 높은 포시 품질을 얻는 데 중요하게 되어 있다. 또, 갤 치수가 글균일하면, 뉴턴의 링(Newton's rings) 때문에 표시 글균일이 발생하여 가시성(可視性)의 저하를 초래한다. 그래서, 중래에는 한쌓의 기판 사미에 봉형(棒形)미나 구형(球形)의 유리나 플라스틱 동으로 이루어지는 스페미서(spacer)를 분산하여 갤 치수의 조정을 행하고 있다. 이 스페미서의 분산 방법으로서는, 예를 풀면 한쌓의 기판 중 어느 하나에 대하여, 기판 전면(全面)에 랜덜(random)으로 도포하는 방법이 채용되고 있다. 또한, 미러한 액정 패널을 사용하는 중래 기술의 액정 프로젝터에서의 표시 골균일 역사 동일한 방법에 의해 방지되고 있다.

발명이 이루고자라는 기술적 과제

그러나, 상기 스페이서를 사용하는 캡 조정은, 다음과 같은 문제를 가지고 있다. 상기 캡 조정은 스위칭 소자를 구성하는 반도체흥에 비정질(非晶質) 실리콘(a-Si)이나 저은 조견으로 성막되는 폴리실리콘(Poly-Si)을 사용함으로써 제조된 큰 화소 사이조(예를 들면, 약 200㎞ × 200㎞ 피치)를 가지는 액정 패널에서 유호하다. 그러나, 스위칭 소자의 반도체흥에 고은 조건으로 성막된 poly-Si의 TFT를 사용함으로써 제조 된 작은 화소 사이조(예를 들면, 20㎞ × 20㎞ 정도 미하의 피치 동)를 가지는 액정 패널에서는, 예를 들 면, 휘점(輝點) 동을 발생시키는 등, 표시 등질을 저하시켜 버린다.

즉, 스페미서가 한쌍의 기판의 어느 한쪽 전면에 도포되고, 따라서 매트릭스형의 다수의 화소로 구성된 유호 화소부에도 배치되기 때문에, 화소 사이즈가 적은 액정 패널의 유호 화소부에 나타난 스페미서 때문 에 액정 본자의 배향(配向) 필서의 본란이 일어난다.

나아가, 중래 기술에서는 소페이서의 말도를 조정하여 도표할 수 없기 때문에, 반도체총의 중류에 상관 없이 어느 액정 패널에서도, 캠 치수가 불근일하게 되기 쉬워, 포사 물질의 저하를 초래하기 쉽다. (따라 서, 이러한 액정 패널을 사용하는 3패널형 액정 프로젝터에서는, 캠 치수의 물군일 때문에 사용하는 모든 액정 패널의 컬러 매치가 매우 어렵다.

또, 스페이서를 사용하여 캠 조정을 행하는 경우에는, 기판에 스페이서를 모포하는 공정과 함께, 공통 전국부용의 도전 페이스로(paste)를 모포하는 공정이 필요하게 된다. 이 공통 전국부는 스위형 소자측과 대향 전국후의 기판 사이에서 공통 전위를 취하기 위해 유호 화소부를 피한 액정 패널의 주변부에 형성하는 것이다. 따라서, 이와 같은 독자의 공정 및 각각의 공정에 사용하는 장치가 필요하기 때문에, 제조 공정이 번집하게 되어 생산성이 감소되고, 제조 표소로가 증가하게 되어 생린다.

또한, 목글절를(護屈折率)을 이용한 반사형의 액정 포시 중치에 있어서, 강유전성 액정을 사용한 액정 패널을 구비한 것에서는, 강유진성 액정이 총 구조를 가지고 있는 것이기 때문에, 배향 클랑을 발생시키지 않고 스페이서의 도포에 의한 갭 조정을 행하는 것이 곤란하다. 또, 강유진성 액정을 사용한 액정 패널에 서는, 매우 정밀도가 높은 갭 치수의 조정이 요구되고 있으며, 스페이서를 사용해도 이 요구를 만족시키는 고정밀도의 갭 조정이 어려운 것이 현실로 되어 있다.

또, 마이크로렌즈 등이 설치된 액정 패널의 제조에 있어서, 마이크로 렌즈 등이, 예물 클연 유리로 이루 어지는 한쌍의 기판과 열 팽창계수가 상이한 종류의 재르르 형성되어 있는 경우에는, 액정 패널의 제조 시에 가해지는 열에 의한 액곡이 발생하는 등 하여, 이것이 원인이 되어 갭 치수를 고정일도로 설정하는 것이 어렵다고 하는 문제점이 발생하고 있다.

(C라서, 본 말명의 목적은 고정일도 및 군일성을 가지고 캡 치수를 조정합으로써, 표시 통질미 향상된 투 과형 또는 반사형 등 어느 단입의 액정 패널을 제공하는 것이다.

본 발명의 다른 목적은 높은 생산성과 함께 저고스트로 액정 패널을 제조하는 방법을 제공하는 것이다.

본 발명의 또 다른 목적은 백정 패널을 사용하는 액정 표시 장치를 제공하는 것이다.

본 발명의 그 밖의 다른 목적은 액정 패널을 사용하는 액정 프로젝터를 제공하는 것이다.

탈염의 구성 및 작용

은 발명의 제1 양태에 따라, 제1 기판, 그 사이에 소정의 캡을 가지고 제1 기판에 대형하는 제2 기판, 및 소정의 캡을 충전하는 백정층이 제공된다. 제1 기판은 백정층측에 평단면을 가지는 평단화 단으로 형성된 하나의 표면을 가진다. 매트릭스형의 복수의 화소가 평단화 면의 평단면에 형성되고, 차광 경역이 인접하 는 화소의 사이에 청성된다. 제1 기판과 제2 기판 사이에서 소정의 캡을 형성하는 돌기부가 차광 경역의 위치에서 명단화 막의 명단면에 형성되어 백정층에 인접한 제2 기판의 가장 안쪽 표면에 접촉한다. 본 발명의 제2 9대에 (Det., 상기 역정 패널의 제조 방법이 제공되어, 유전체 기판의 하나의 표면에 평란화 막을 형성하는 공정을 가지고, 차광 영역의 위치에서 평란화 막의 평란면에 돌기부를 형성하며 제1 기관을 얻고, 서로 대형하는 제1 기관 및 제2 기관을 절험하여 돌기가 제2 기관의 가장 안쪽 표면에 접촉한다.

론 발명의 다른 양태에 따라, 상기 액정 패널을 가지는 액정 표시 장치가 제공된다. 본 발명의 또 다룬 양태에 따라, 상기 액정 패널을 가지는 액정 프로젝터(예를 들면, 3패널형 액정 프로젝터)가 제공된다.

본 할명에 입한 액정 패널에서는, 제1 및 제2 기관 사이에서 소정의 캡을 형성하는 돌기가 제2 기관의 가장 안쪽 포면에 점촉하도록 차광 경역의 위치에서 평란화 막의 평란면에 형성되어 있다. 따라서, 각 화소 경역에서 돌기부에 입한 액정 분자의 배향 질서의 혼란 가능성이 없다. 그 결과, 화소 사이즈가 작은 경 우란도, 포시 풍질의 저하가 얼어나지 않는다.

도라고, 조시 등로러 전이기 불어나게 준다다. 또, 돌기부는 명단화 악의 표면에 명단화 막과 동일 재료로 형성되어 있기 때문에, 평란화 막의 형성과 점해 돌기부를 형성하는 것이 가능하게 된다. 따라서, 증래 행하고 있던 갭 조정을 위한 스페이서의 도프 공정이 불필요하게 되가 때문에, 그 만큼 제조 공정수가 작간된다. 또, 상기 돌기부와 동일하게 구정된 다른 돌기부를 공통 전극부로 하고, 다수의 화소로 이루어지는 유호 화소부를 피한 위치의 평단화 막 프 면에 형성하는 구조로 하는 경우에도, 공통 전극부의 구성 요소로 되는 다른 돌기부를 평란화 막의 형성 과 경해 형성 가능하다. 또한, 다른 돌기부는 평탄화 약을 형성하는 공정과 상이한 공정으로 형성할 수 있다. 나이가, 화소 전극 및 공통 전극부용 평단화 약의 물기부에 도전막을 형성함으로써, 증래 기술에서 약 같이 독립하여 공통 전극부용 도전 페이스트를 도포하는 공정을 행할 필요가 없다. 그 결과, 제조 공 정수가 더욱 줄어든다. 또한, 물기부는 평단화 약과 상이한 재료로 형성할 수 있다. 이 경우, 처리 공정 수가 증가하더라도, 설계의 자유도가 증가하여 각 처리 공정의 마진이 늘어난다. 특히, 평단화 막이 무기 재료로 형성되어 있는 경우에는, CMP가 평단화에 유용할 수 있다. 이 경우, 이와 같은 액정 패널을 가지 는 액정 프로젝터는 광 저항이 크게 향상된다.

모든 차광 영역의 물기부는 TFT 공정에 의해 형성된다. 따라서, 고정일도로 미세 가공 가능한 반드체 장치 제조 프로세스물 사용하여, 소오 늘이 및 소요 형상으로 고정일도 형성이 가능한 동시에 소오 밀도로 형성 가능한 것이다. 따라서, 본 활명의 액정 패널에서는, 스페이서를 사용한 경우와 비교하며 보다 고정 일도로 캠 치수가 조정되고, 또한 캡 치수의 균일성이 향상된다.

뜨, 평탄화 막 및 돌기부가 유가 재르트 형성되어 있으면, 예를 들면 제2 기판이 유리르 이루어지고, 제2 기판에 유리와는 열 팽창계수가 크게 상이한 유기 재크로 이루어지는 마이크로렌즈 콩이 설치되어 있는 경우, 백정 패널의 제조 공정에 의해 가해지는 열에 기인하여 발생하는 제1 기판촉과 제2 기판촉과의 앱 꼭 콩차(等差)를 작게 억제한다. 따라서, 갭 치수의 고정일도의 조정을 용이하게 행할 수 있다.

은 할당의 액정 패널 제조 방법에서는, 제1 기판의 액정흡흡에 표면이 평탄한 명단화 막을 혈성하는 동시에, 평탄화 막과 동일 재료를 사용하여 평탄화 막의 표면이며 또한 차광 영역의 위치에 돌기부를 형성하기 때문에: 증래 행하고 있던 앱 조정을 위한 스페이서의 도표 공정이 물필요하여, 증래와 베교하여 점은 공정수로 액정 패널이 제조된다. 물기부가 화소 전국의 형성 공정 전에 형성된 경우, 상기 물기부만 동일하게 구성되는 다른 물기부를 공통 전국부로 하고, 다수의 화소로 이루어지는 유호 화소부를 따한 위치의 공단화 막 표면에 형성하는 공정도, 명판화 막의 형성과 급해 행할 수 있다. 이 경우, 화소 전국이 다른 물기부의 형성 후에 명단화 막의 평단면에 형성되므로, 화소 전국용 도전막을 화소 전국의 형성과 함께 동시에 다른 물기부에 형성할 수 있다. 따라서, 새로이 공통 전국부동의 도전 페이스로를 도포하는 중래 기술의 공정이 요구되지 않아, 그 결과, 제조 공정수를 삭각된다. 또한, 물가부가 화소 전국의 형성 공정후에 형성된 경우, 처리 공정이 들어난다. 그러나, 설계의 자유도가 증가한다. 나아가, 동일 막으로 등기부 및 명단화 막을 청성할 필요가 없으므로, 막 설계의 자유도 및 각 공정에서의 마진이 증가한다.

또, 즐거부는 TFT 공정에 입해 형성되기 때문에, 고정말도로 미세 가공 가능한 반도체 제조 프로세스를 사용하면, 소요 높이 및 소요 형상으로 고정말도로 형성 가능한 동시에 소요 말도로 형성 가능하게 된다. 또한, 각 돌기부를 차광 영역 위치에 형성하기 때문에, 그 후의 공정에서, 즐기부를 제2 기판의 가장 안 즉에 맞닿게 하며 제1 기판과 제2 기판을 대항한 상태로 점합하고 제1 기판과 제2 기판과의 사이에 액정 총을 형성할 때, 각 화소의 명역에서 즐거부에 입한 액정 본자의 배향 절서의 혼란을 발생시키는 일도 없 다. 따라서, 캠 치수가 고정말도로 또한 균일하게 조정된 상기 말명의 액정 패널이 실현된다.

또한, 즐기부를 무기 재료로 형성하면, 예를 돌면 제1 기판이나 제2 기판이 유리 기판으로 미루어지고, 제2 기판에 유기 재료로 이루어지는 마미크로렌즈 등이 설치되어 있어도, 액정 패널의 제조 시에 가해지 는 열에 기인하여 발생하는 제1 기판측과 제2 기판측과의 왜곡 동차를 작게 억제한다. 따라서, 갭 치수의 고정일도 조정을 용이하게 행할 수 있다.

또한, 본 할영의 액정 표시 장치는, 상기 호과를 나타내는 액정 패널을 구비하고 있기 때문에, 본 할영의 액정 패널과 동일한 호과를 나타낸다. 또한, 본 할영의 3패널형 액정 프로젝터에서는, 3개 액정 패널의 캠 치수는 매우 근일하여, 컬러 매치가 용이하게 이루어진다.

다음에, 본 말명의 실시 형태를 도면에 따라 설명한다.

드 I은 본 활명의 액정 포시 장치에 구비된 액정 패널(I)의 한 실시 형태를 나타낸 요부 단면도이며, 예 를 들면 투과형 액정 포시 장치의 액정 패널(I)의 예를 나타낸 것이다. 또, 도 2는 도 I에 나타낸 실시 형태에 관한 액정 패널(I)을 구성하는 제1 기판(2)측을 나타낸 평탄면도이다.

본 실시 형태에 관한 투과형 액정 포시 장치는, 도 1에 나타면 액정 패널(1)과, 액정 패널용 드라이버(LSI)(도시 생략)와, 액정 패널(1)의 황이 입사하는 혹(전면축(前面側))에 설치된 조영(백 라이 트)(도시 생략) 등을 구비하여 구성되고, 해면측으로부터 액정 패널(1)로 입사된 광을 골사하여 표시하는 것이다.

백정 패널(1)은 도 1에 나타낸 바와 같이, 초정의 간격(캡)을 두고 대향 배치된 한쌍의 기판인 제1 기판(2) 및 쟤2 기판(3)과, 이를 제1 기판(2)과 제2 기판(3)과의 사이에 형성된 액정층(4)을 구비하며 구 성되어 있다. 이 백정 패널(1)에서는, 다수의 화소가 애트릭스청으로 배치되어 유호 화소부가 형성되어 있고, 유효 화소부에서 인접하는 화소의 사이가 차량 명역으로 되어 있다.

즉, 제1 기판(2)에 있어서는, 예를 돌면 유리 등의 투광성을 가지는 절면 기판(5)의 액정층(4)측에, 도프(dope)된 poly-Si(00P0D)의 복수의 게이트 배선(10)에 각각 간격을 두고 대략 평행으로 배치되며, 또 사의 복수의 선호 배선(11)에 게이트 배선(10)과는 대략 직교하는 방향으로 간격을 두고 배치되어 있다. 따라서, 복수의 직사각형 영역은 게이트 배선(10) 및 신호 배선(11)에 의해 형성되어 있다. 인접하는 게이트 배선(10)과 선호 배선(11)에 의해 메워싸인 직사각형의 각 영역 내에는, 인접하는 게이트 배선(10)과 선호 배선(11)에 교체하는 부근에 박막 트랜지스터(TFT) 등으로 이루어지는 액정 구동용의 스위청 소자(6)가 형성되어 있는 동시에, 직사각형의 각 영역을 거의 필드로 ITC의 화소 전국(19)에 형성되어 있다.

이와 같이 제1 기판(2)에서는, 요호 화소부에서 복수의 화소 전국(19)이 각각 독립하여 때트릭스형으로 배열되고, 각 화소 전국(19)의 배치 부분이 대개 화소의 영역으로 되어 있다.

스위청 소자(6)는 제1 기판(2)의 액정총(4)혹의 단에 형성된 설(톱) 모양의 반도체총(7)과, 반도체총(7)상에 SiQ의 게이트 절면막(8)을 통해 형성된 DDPDS의 게이트 전국(9)과, AI의 소스 전국(13)과, AI의 드레인 전국(14)을 가지고 구성된다. 반도체총(7)은 트랜지스터의 소스, 드레인을 구성하는 것으로, 예를 통면 a-SiOI나 Poly-Si으로 이루어져 있다. 또, 게이트 전국(9)은 절면 기판(5)의 액정총(4)촉의 단에 형성된 게이트 배선(10)에 접속하는 상태로 형성되어 있다.

그리고, 제1 기판(2)의 내면에는, 반도체흥(7), 게이트 절면막(8), 게이트 전극(9) 및 게이트 배선(10)을 덜는 상태로; 예를 틀면 무기 채료로 미루어지는 제1 총간 절면막(12)이 형성되어 있다. 그리고, 소스 전국(13), 드레인 전국(14)은 각각 제1 총간 절면막(12)에 협성된 콘택트부(도시 생략)를 통해 반도체흥(7)의 소스, 드레인에 접속된 상태로 제1 총간 절면막(12)상에 형성되어 있다. 또, 상기 신호 배선(11)도 제1 총간 절면막(12)상에 형성되어 있다. 또 상대로 형성되어 있다.

마물 신호 배선(II), 소스 전국(I3), 드레인 전국(I4)에나 상기한 게마트 전국(9), 게마트 배선(I0)은 제2 기판(3)의 액정축(4)과 반대축, 즉 액정 패날(I)의 배면축에 배치되어 있는 조명으로부터 제2 기판(3)으로 입사되는 광물 차광하는 재토(예물 풀면, AL)로 청성된 것으로 되어 있다. 본 실시 형태에서, 마물 게마트 배선(I0)에나 신호 배선(II) 동은, 호술하는 달랙 매트릭소(black matrix)(I6)에 덮이는 상태로 되지만, 불랙 매트릭소(I6)가 형성되지 않은 경우에는, 인접하는 화소 간(화소 전국(I9) 간)을 차광하는 차광 영역을 구성하는 것으로 된다.

제1 총간 절연막(12) 상에는, 무기 재료 또는 유기 재료로 미루어지는 제2 총간 절연막(15)이, 신호 배선(11), 소소 전국(13) 및 드레인 전국(14)을 덮는 상태로 형성되어 있고, 제2 총간 절연막(15) 상에는 소위청 소자(6)에의 광의 입사를 차단하기 위한, 그리고 촉적 용량을 구성하기 위한 클랙 매트릭스(16)가 형성되어 있다. 클랙 매트릭스(16)는, 예를 들면 티탈(11), 필스덴(씨), 물리보덴(Mo) 등의 차광 재료트 형성되어 있고, 각 게이트 배선(10)에 따라 스위칭 소자(6), 게이트 배선(10) 등을 담는 상태로 형성되어 있다.

(D라서, 신호 배선(11) 및 클랙 매트릭스(16)에 약해, 인접하는 화소 간(화소 전국(19) 간)을 차용하는 차광 영역에 구성되어 있다. 또, 클랙 매트릭스(15)는 제2 총간 절연막(15)에 형성된 콘펙트 폴(도시 생략)을 통해 드레인 전국(14)에 점속되어 있다.

제2 총간 절연막(15) 상에는, 골랙 매트릭스(6)를 덮도록 하며, 액정총(4)촉의 표면이 평란한 철면성의 평단화 막(17)이 청성되어 있고, 명단화 막(17)의 액정총(4)촉의 표면에는, 유호 화소부에서의 차광 경역 위치에 기봉 모양의 풀기부(18)가 청성되어 있다. 본 실시 청태에서는, 평단화 막(17)의 표면이고 또한 블랙 매트릭스(16)의 위치에 불기부(18)가 청성된 상태로 되어 있다. 또, 평란화 막(17)에는, 블랙 매트 릭스(16)에 달하는 본택트 볼(17a)이 청성되어 있다.

를기부(18)는 제2 기판(3)의 백정총(4)총의 가장 안족에 맞닿아 제1 기판(2)과 제2 기판(3)과의 사이에 소청 치수의 간격(검)을 형성하기 위한 것이다. 따라서, 제1 기판(2)과 제2 기판(3)과의 사이에 소청 치수의 검을 형성할 수 있고, 또한 그 검 치수를 유지할 수 있는 강도를 가지는 형상, 치수를 형성되어 있다. 바꿔 말하면, 형상에 대해서는, 이의 같은 조건을 흥곡시키고 있으면, 평단면으로 본 상태에서 대략 정사각형이나 대략 작사각형을 이루는 각주(為行)나, 평단면으로 본 상태에서 대략 원형을 이루는 원주(周柱) 등의 여러 가지 형상을 채용할 수 있다.

또, 돌기부(18)의 치수에 대해서는, 높이가 제1 기판(2)과 제2 기판(3)과의 사이에 형성되는 점의 치수(예를 돌면, 약 1㎞~5㎞)의 등일한 치수이며, 또한 홍황(또는 작용)이 그 점 치수를 유지할 수 있는 장도 를 유지하고 있는 치수인 동시에, 평란면으로 본 상태에서의 면적이, 풀기부(18)를 형성한 차광 영역(들택 매트릭스(16)) 면적의 대략 절반 이하가 되도록 설정되어 있다. 상한치를 이와 같이 설정하는 것은, 도메인 디스플리네이션(domain disclination)의 영향을 없애기 위해서이다.

률기부(18)를 평탄면으로 보았을 때의 면적이, 돌랙 배트릭스(16) 면적의 대략 절반이 되는 것은, 예를 돌면 스위청 소자(6)의 반도체흥(7)이 고은 조건의 Poly~3(오르 청성되고, 돌랙 배트릭스(16)가 평단면으로 보아 대략 작사각청을 이루고, 그 단면(延遠)의 치수 Ldark가 10㎞~20㎞ 정도이면, 플기부(18)가 평탄면으로 보아 대략 정사각청인 경우에는, 그 일본의 치수 Ls가 Ldark의 1/2 이하인 약 7㎞ 미하로 되고, 돌기부(18)가 평탄면으로 보아 대략 정사각청인 경우에는, 그 일본의 치수 Ls가 Ldark의 1/2 이하인 약 7㎞ 미하로 되고, 돌기부(18)가 평탄면으로 보아 대략 원형인 경우에는, 그 작경의 치수 Ls가 약 9㎞~10㎞ 미하로 된다. 플기부(18)의 재료로서 감광 재료(호술함)를 사용하는 경우, Ls의 최소치는 재료의 한계 해상도에 의해 규정되고, 다른 경우에는 프로리소그래피 및 예정의 물(rule)에 의해 규정된다.

또, 예를 풀면 스위칭 소자(6)의 반도체총(7)이 제은 조건의 Poly-Si 또는 a-Si으로 형성되고, 클랙 때트 립스(16)가 평탄면으로 보아 대략 직사각형을 이루고, 그 단변의 치수 Ldark가 15㎞~60㎞ 정도이면, 폴 기부(18)가 평탄면으로 보마 대략 정사각형인 경우에는, 그 일변의 치수 Ls가 Ldark의 1/2 이하인 약 25 ,m 이하로 되고, 돌기부(18)가 형탄면으로 보아 대략 원형인 경우에는, 그 직경의 치수 Ls가 약 30,m 이 하로 된다.

* - j

상기 돌기부(18)는 평탄화 막(17)과 동일 제트로 형성되어 있다. 평탄화 막(17) 및 돌기부(18)를 구성하는 재로로서는, 평탄화 막(17)의 표면을 흥미하게 평란하게 형성하는 것이 가능한 동시에, 그 표면에 불기부(18)를 흥미하게 또한 일체적으로 형성 가능한 재료, 예를 들면 유기 재료가 채용된다. 미 유기 재료인 일예로서는, 감암성 또는 비감광성의 아크릴 수지 또는 미 아크릴 수지를 주성본으로 하는 재료를 들수 있다. 본 실시 형태에서는, 이와 같은 유기 재료에 내거티보형의 감광성 아크릴 수지를 사용하여 평탄화 막(17) 및 돌기부(18)가 구성되어 있다. 돌기부(18) 및 평란화 막(17)이 다른 재료로 형성된 경우, 310를 등의 무기 재료를 306 또는 CVC에 의해 평탄화 막(17)의 재료로 사용할 수 있다. 미 경우, 평탄화막(17)의 청성은 CMP에 의한 평탄화에 뒤따르게 된다. 그 호, 유기 재료의 돌기부(18)는 전술한 방법과 동일한 방법으로 평탄화 막(17)에 형성된다.

또, 유효 화소부를 피한 패날 주변부 위치의 평탄화 막(17)의 표면에는, 상기 돌기부(18)와 동일하게 구성된 다른 물기부(도시 생략)가 청성되어 있다. 이 밖의 물기부는 제1 기판(2)의 스위청 소자(6)가 제2기판(3)의 호술하는 대향 전국과의 사이에서 공통 전위를 취하기 위한 공통 전국부의 구성 요소로 되게된다.

이와 같은 돌기부(18) 및 다른 돌기부가 형성된 명탄화 막(17)의 표면에는, 각 화소의 화소 전국(19)이 본택투 홀(17a)의 내면을 덮는 한편, 돌기부(18)를 덮지 않고 형성되어 있다. 또, 유호 화소부를 띠한 패널 주변부에서 명탄화 막(17)의 표면에는, 다른 돌기부의 상면 및 측면을 덮는 상태로 화소 전국(19)과 동일한 재료로 이루어지는 드전막(도시 생략)이 형성되고, 다른 동기부와 이 도전막으로부터 전술한 공통 전국부가 구성되어 있다. 화소 전국(19) 및 공통 전국부의 도전막은 110막으로 이루어지는 투영 도전막으로 형성되어 있다. 또한, 평란화 막(17)의 표면에는, 공통 전국부를 제외하고 화소 전국(19) 등을 담는 상태로 배향막(도시 생략)이 형성되어 있다.

한편, 제2 기판(3)에서는, 예을 들면 유리 등의 투광성을 가지는 절면 기판(20)의 백정홍(4)흑에, 절면 기판(20)의 대략 전면(前面)에 대향 전국(21)이 형성되고, 또한 대향 전국(21) 상에 배향닥(도시 생략)이 형성되어 있다. 대향 전국(21)은, 예를 들면 ITO막으로 이루어지는 투명 도전막으로 형성되어 있다.

그리고, 액정 패널(1)에서는, 제1 기판(2)과 제2 기판(3)이 제1 기판(2)의 물기부(18)를 제2 기판(3)의 액정흥(4)측의 가장 안쪽인 배향막에 맞담게 한 상태로 TN 액정의 액정흥(4)을 사이에 두고 대향 배치되어 있다.

다음에, 도 3 $(a)\sim3$ (f)를 참조하여, 본 발명의 액정 패널(1)의 제조 방법의 한 실시 형태를 설명한다. 도 3 $(a)\sim(f)$ 는 도 1에 나타낸 액정 패널(1)의 제조 방법을 공정슨으로 나타낸 요부 단면도이다.

백정 패널(1)을 제조하는 데 있어서는, 면저 기존 기술에 인해, 도 3 (a)에 나타면 바와 같이, 절연기판(5)의 백정흥(4)혹이 되는 일면촉에 스위청 소자(6)의 반도체흥(7), 게이트 절연막(8), 게이트 전국(9), 게이트 배선(10)(도 2 참조)을 형성하고, 이들을 덮는 삼태로 절면 기판(5)의 일면촉에 제1 흥간 절연막(12)을 형성한다. 계속해서, 제1 흥간 절연막(12) 상에 소스 전국(13), 도레인 전국(14), 신호배선(11)(도 2 참조)을 형성한다. 이에 따라, 유호 화소부의 각 화소 영역에 스위칭 소자(6)가 형성된다.

또한, 도 3 (b)에 나타면 바와 칼미, 제1 총간 절연막(12) 상에 소스 전국(13), 드레인 전국(14), 신호 배선(11)을 덮는 상태로 제2 총간 절연막(15)을 형성하고, 제2 총간 절연막(15) 상에, 예를 들면 스퍼터 링(sputtering), 포트리소그래피(phtolithography), 예정(atching) 기술에 의해 클랙 매트릭소(16)를 형 성한다.

미머서, 도 3 (c) 및 (d)에 나타낸 바와 같미, 평란화 막(17) 및 폴기부(18)를 형성하는 공정을 행한다. 본 실시 형태에서는, 예를 불면 평란화 막(17) 및 물기부(18)의 재료에 네거티보형의 감광성을 가지는 마크릴 수지를 사용하고, 스핀 코트(spin coating) 기술에 의해 불력 매트릭스(16)를 덮도록 하며 제2 총간 절연막(15) 상에 표면미 평란하게 되는 막 두께, 예를 풀면 5째 정도 막 두께의 수지 재료막(22)을 형성한다.

계속해서, 도 3 (d)에 나타낸 바와 같이, 평탄화 막(17)의 른택트 홀(17a)을 형성하는 개소에 차광 패런(31)을 가지는 동시에, 물기부(18)물 형성하는 물랙 매트릭스(16)의 직상(直上) 위치에 개구 패턴(32)을 가지고, 그 밖의 평단한 면을 형성하는 개소가 하프론 패턴(half-tone pattern)(33)으로 이루 대지는 마스크(30)를 사용하여, 변화된 UV 노출광의 휘도를 구비한 프트리소그래피에 의해, 수지 재료막(22)으로 이루어지는 평란화 막(17)과, 클랙 매트릭스(16)에 달하는 콘택트·홀(17a)과, 수지 재료 막(22)으로 이루어지는 폴기부(18)를 동시에 형성한다.

본 실시 형태의 포트리소그래피에서는, 예를 들면 자외선으로 수지막(22)의 다중 노광(多重義光)을 행한 호, 현상(現像), 포스트 베미크(post-baking)를 거쳐 평란화 막(17), 콘택트 홀(17a) 및 틀기부(18)를 얻 는다. 미 때, 갭 치수가 되는 틀기부(18)의 높미를, 예를 들면 3㎞~4㎞ 정도로 형성한다.

그리고, 평탄화 막(17) 및 돌기부(18)의 형성은, 이를 재료에 비감광성의 마크릴 수지를 사용하며, 예정 기술에 의해 행해도 된다. 이 경우에는, 예를 물면 상기와 동일하게 수지 재료막(22)을 형성한 후, 수지 재료막(22) 상에 레지스트 패턴을 형성한다. 그리고, 레지스트 패턴을 마스크로 한 드라이 예정을 행함으 로써, 평탄화 막(17), 콘택트 콜(1%) 및 돌기부(18)를 형성 가능하다. 이 드라이 예정에서 사용하는 예 청 가스로서는, 예를 들면 테토라플루오르메탄(CF1) 및 산소(0)의 혼합 가스를 들 수 있다. 또한, 평탄화 막(17)은 310만을 형성한 다음 이 막을 CMP에 의해 평란화합으로써 형성된다. 이 경우, 돌기부(18)는 테감광성의 아크릴 수지 또는 갈광성의 마크릴 수지로 형성한다.

다음에, 도 3 (a)에 나타낸 바와 칼미, 예를 들면 스퍼터링 기술에 의해, 문택트 홀(17a)의 내면에, 공통 전곡부를 구성하는 다른 물거부의 상면 및 측면을 얻는 한편, 물기부(18)를 덮지 않고 170박을 형성한다. 그리고, 프로리소그러피 및 베형 기술에 인해 ITO막을 패터님하여 화소 전국(19)를 청성한다. 또한, 평탄화 막(17)억 표면에, 공통 전국부를 제외하고 화소 전국(19) 등을 일본 상태로 배향막(도시 생략)를 형성한다. 미상의 공정에 의해, 화소 전국(19)이 매트릭수형으로 배치된 제1 기관(2)이 제작된다. 또한, 명단화 막(17)이 형성된 호 즉시 화소 전국(19)이 청성된다. 즉, 돌기부(18)의 재료가 평단화 막(17)의 재료와 상이하기 때문에, 제조 공정의 자유도가 증가할 수 있다.

고 호에는, 도 3 (f)에 나타낸 바와 할이, 미리 기준의 기술에 의해, 절연 기판(20)의 백정총(4)이 되는 일면촉에 대향 전국(21)과, 배향악(도시 생략)이 형성되어 제작된 제2 기판(3)을 준비하고, 이 제2 기판(3)과 상기와 같이 제작된 제1 기판(2)을, 제1 기판(2)의 돌기부(18)를 제2 기판(3)의 액정총(4)흑의 가장 안쪽인 배향악에 맞당게 한 상태로 대향 배치하고, 액정의 주업구를 열어 제1 기판(2) 및 제2 기판(3)의 주변부를 접할한다. 그리고, 물기부(18)에 의해 형성된 점에, 주업구로부터 액정을 주입하여 액정총(4)을 형성하고, 주업구를 필통함으로써 액정 패널(1)이 제조된다.

이와 같이 상기 실시 형태의 제조 방법에서는, 제1 기판(2)의 액정총(4)촉에 평란화 막(17)을 형성하는 동시에, 명단화 막(17)과 동일 재료를 사용하여 불가부(18)를 형성하므로, 증래 행하고 있던 갭 조정을 위한 스페이서의 도표 공정이 불립요하다. 또, 불가부(18)와 동일하게 구성된 공통, 전국부가 되는 다른 물가부드, 명란화 막(17) 및 물가부(18)의 형성과 급해 행할 수 있다. 나아가, 명단화 막(17) 표면에의 화소 전국(19)의 형성과 급해, 다른 물가부(19)를 덮는 드전막을 형성할 수 있기 때문에, 공통 전국부용 의 도전 페이스트를 도표하는 공정을 행할 필요도 없다. (마리서, 중래와 비교하여 제조 공정수를 대목 삭 감할 수 있어, 저코스트로 액정 패널(1)를 제조할 수 있다.

또, 실시 형태의 제조 방법에서는, 불기부(18)를 형성하는 데 TFT 공정을 채용하기 때문에, 고정밀도로 미세 가공 가능한 반도체 장치 제조 프로세스를 사용하며, 불기부(18)를 소요 놀이 및 소요 형상으로 고 정밀도로 형성할 수 있다. 또, 소요 필도로 형성할 수 있다. 더우기, 평탄성이 우수한 평탄화 막(17)도 형성 가능하다. 나마가, 무기 재료로 형성된 평탄화 막(17) 표면의 평탄화를 위해 CMP를 채용함으로써, 매우 늘은 정밀도의 평탄화가 이루어질 수 있어, 광 저항을 증가하게 한다.

또한, 각 들기부(18)를 명단화 막(17)의 표면에서 클랙 매트릭스(16)의 바로 위에 형성하므로, 그 후익 공정에서, 돌기부(18)를 제2 기판(3)의 가장 안쪽에 맞닿게 하며 제1 기판(2)과 제2 기판(3)을 대항한 상 대로 접합하고, 이들 캡에 백정흥(4)을 형성할 때, 각 화소 영역에서 불기부(18)에 의한 백정 분자의 배 향 질서의 본란이 발생하지도 않는다. 따라서, 백정흥(4)에서의 액정 본자의 배향성 향상을 도로할 수 있다.

또. 클랙 매트릭스(16)의 직상 위치에 돌기부(18)를 형성하기 때문에, 화소 사미조를 작게 형성하는 경우에도, 표시 품질의 저하를 회피할 수 있다. 따라서, 어떠한 화소 사미조라도, 갤 치수가 고정말도로 또한 근일하게 조정되어 표시 품질이 높은 액정 패널(1)을 제조할 수 있다.

또, 상기 실시 형태의 액정 패널(I)에서는, 평탄연화막(I?)의 표면이고 또한 불랙 패트릭스(I6)의 직상 위치에, 제2 기판(3) 액정흥(4)흑의 가장 안쪽에 맞닿아 제 기판(2)과 제2 기판(3)과의 사이에 소정의 갤 을 형성하는 틀기부(I9)가 형성되어 있으므로, 각 화소 경역에서 틀기부(I8)에 의한 액정 본자의 배향 질 서 혼란이 발생하지 않아. 화소 사이즈가 작아는 틀기부(I8)에 의한 프시 등질의 저하가 억제되게 된다.

또, 핵정 패널(1)에서는, 물기부(18) 및 공통 전국부를 구성하는 다른 물기부가, 평란화 막(17)의 표면에 명단화 막(17)과 동일 재료로 형성되어 있기 때문에, 상기 실시 형태의 제조 방법과 같이 평단화 막(17)의 요형화고 경해 물기부(18) 및 다른 물기부를 형성할 수 있다. 또, 화소 전국(19)과 중일 재료에 약해 공통 전국보역 도전부가 형성되어 있으므로, 화소 전국(19)의 형성과 경해 이 도전부의 형성도 행할 수 있다. 따라서, 중래의 비교하여 생산성을 향상할 수 있다. 제코스로로 제조할 수 있게 된다. 다른 물기부가 형성되지 않은 경우, 물론, 중래 기술의 공통 부재가 사용될 수 있다. 이 경우 또한, 본 활명의 호과가 나타날 수 있다.

또한, 물기부(18)는 상거 실시 형태의 제조 방법과 같이, 고정일도로 미세 가공 가능한 반도체 장치 제조 프로세스를 사용하며, 소요 들이 및 소요 형상으로 고정일도로 형성 가능한 동시에 소요 일도로 형성 가능한 것이다. 따라서, 스페이서를 사용한 경우와 비교하여 보다 고정일도로 걸 치수가 조정되고, 또한 걸 치수의 균일성이 향상된 고프시 품질이며 또한 저크스트로 제조되는 액성 패널(1)을 실현할 수 있다.

따라서, 본 실시 형태에서 걱정 패널(1)를 사용하는 투파형 액정 표시 장치에 의하면, 이와 같은 액정 패널(1)을 구비하고 있음에 따라, 표시 문질의 항상과 함께 제조 코스트의 저감을 도모할 수 있다. 또한, 본 발명의 투파형 액정 패널을 사용하는 3패널형 액정 포르젝터는 뉴턴의 링에 기인한 표시 골문일을 제 거할 수 있고, 컬러 매청을 용미하게 알성할 수 있다(도시 생략).

그리고, 상기 실시 형태에서는, 투과형의 백정 포시 장치에 구비되는 백정 패널에 대하여 설명했지만, 본 할명은 이 예에 한정되지 않는다. 예를 들면, 반사형의 백정 포시 장치나 강유진성 백정을 사용한 백정 포시 장치에도 본 할명을 책용 가능함은 물론이다. 이 중, 예를 들면 반사형의 백정 포시 장치는, 백 라 이트 방식의 조명을 사용하지 않고, 외광만을 이용하는 것이며, 예를 들면 상기 실시 형태의 화소 전국이 반사판을 걸해, 예를 물면 AL 등으로 청성되고, 제2 기관의 백정층과 반대측으로부터 입사된 광을 화소 전국에 의해 반사시켜 포시하는 것이다.

따라서, 클랙 매트릭스가 클필요하게 되기 때문에, 반사형의 백정 표시 장치에 본 발명을 적용하는 경우에는, 도 4에 나타낸 바와 같이, 백정 패널을 변경할 수 있다. 즉, 도 4는 본 발명의 다른 실시 형태에 의한 백정 패널의 오부 평면도이다. 이 실시 형태에서, 평탄화 막(17)의 표면이고 또한 유호 화소쿠의 차광 광 경역, 예를 들면 AI 등의 차광 재료로 이루어지는 게이트 배션(10)과 신호 배션(11)이 교차하는 위치등에 돌기부(18)가 형성되게 된다. 그리고, 들기부(18)를 피한 상태로 반사관을 결한 화소 전국(23)이 형성된다.

또, 상기 실시 형태에서는, 제2 기판(3)의 액정홈(4)후에 대향 전국(21) 및 배향막이 형성되어 있는 예골 설명했지만, 그 밖에, 컬러 필터 및 마이크로렌즈 중 최소한 한쪽이 제2 기판(3)의 액정홍(4)쵺에 설치된 구성으로 해도 된다. 예를 돌면, 도 5 (A) 및 5 (B)에 나타낸 바와 같이, 제2 기판(3)의 절면막(20)의 액 청흌(4)후에, 평면으로 보아 대략 사각형상의 마이크로렌즈(24)가 각 화소의 영역마다 설치되어 있는 경 유에는, 마이크로렌즈(24)의 코너 위치가 되는 블랙 매트릭스(16)와 신호 배선(11)이 교차하는 위치에 출 기부(18)(도 5 (B)에서 해청(hatching)으로 나타냄)를 형성할 수 있다.

도 5은 도 5 (A) 및 도 5 (B)의 구성의 변형을 나타낸다. 표 5에 나타낸 바와 칼이, 제2 개판(3)의 절면 막(20)의 액정종(4)측에, 평탄면으로 보아 대략 육각형상의 마이크로렌즈(24)가 각 화소의 경역마다 설치 되어 있는 경우에는, 마이크로렌즈(24)의 정절(頂点) 위치이고 또한 굴랙 매트릭스(15)의 남로 위에 홀기 부(18)(도 5에서 해청으로 나타범)를 형성할 수 있다.

이와 같은 위치에 돌기부(18)가 형성된 구성에서는, 마이크로렌즈(24)에 의한 집광(集光) 기능이 불기부(18)에 의해 방해되지 않기 때문에, 집광율이 향상되고, 나아가 물기부(18)에 의해 캠 치수가 고정 멀도로 또한 균일하게 조정된 액정 패널(1)을 얻을 수 있다.

또, 제2 기판(3)에 상기한 마이크로렌즈(24)나 컬러 필터가 설치된 액정 패널(1)에서는 통상, 제1 기판(2)의 절면 기판(5)이나 제2 기판(3)의 절면 기판(20)과 열 팽창계수가 상이한 증류의, 예골 들면 유 기 재료로 마이크로렌즈(24)나 컬러 필터가 형성되는 것이 많다. 그러나, 평탄화 막(17) 및 돌기부(18) 등을 유기 재료로 형성하면, 액정 패널(1)의 제조 시에 가해지는 열에 기인하여 발생하는 제1 기판(2)측과 제2 기판(3)측과의 액곡 등차를 작게 억제할 수 있다.

따라서, 갭 치수의 고정말도의 조정을 용이하게 행할 수 있으므로, 본 발명은 제1 기관이나 제2 기판의 절연 기판과 이종(異種) 재료로 이루어지는 마이크로렌즈나 컬러 필터 등을 구비한 제2 기판을 가지는 액 정 패널메 특히 유효하게 된다.

또한, 상기 실시 형태에서는, 평탄면으로 보아 대략 사각형상 기등 모양의 둘기부(18)를 형성한 예를 설명했지만, 예를 들면 강유전성 액정을 사용하며 대형 액정 패널을 구성한 액정 표시 장치와 같은 것인 중위에는, 도 7에 나타낸 바와 같이 평란화 락(17)의 표면에서 클랙 매트릭스(16)의 직상 위치에 가늘고 긴라민형의 풀기부(18)를, 예를 들면 인접하는 신호 배선(11)에 걸쳐 형성해도 된다. 그리고, 도 7에서는 화소 전국의 도시를 생략하고 있다.

도 7에 나타면 들기부(18)가 이와 같은 형상으로 형성되며 있음에 따라, 제1 기판(2)과 제2 기판(3)과의 사이의 갭 치수가, 장기간에 걸쳐 원하는 치수로 확실하게 유지되는 백정 패널(1)을 실현할 수 있으므로, 이와 같은 대형의 액정 패널에도 돈 말명은 특히 유호하다. 또, 들기부에 의해 고정말도의 겝 치수 설정 을 행할 수 있는 본 말명은, 매우 엄격한 갭 조정이 요구되는 강유전성 액정을 사용한 액정 패널에 특히 유호하게 된다.

重复의 豆子

미상 설명한 바와 같이, 본 발명에 판한 액정 패널에 의하면, 명란화 막의 표면이고 또한 차광 영역의 위치에, 제2 기판의 액정층측의 가장 안쪽에 맞닿아 제1 기판과 제2 기판과의 사이에 소정의 캡을 형성하는 돌기부가 형성된 구성으로 했으므로, 액정 본자의 배형성을 향상할 수 있어, 화소 사이즈가 작아도 표시 몸질의 향상을 도모할 수 있다. 또, 물기부가 명단화 막의 표면에 형성되어 있으므로, FFT 공정에 의해 스페미서로서의 돌기부가 형성 가능하다. 어떤 경우에는, 공통 전국부로 되는 다른 물기부도 풀기부의 형 성과 동시에 형성 가능하므로, 대목 제조 공정수의 삭강을 도모할 수 있어, 제코스로로 제조할 수 있다.

또한, 불기부가 IFT 공정에 의해 정말하게 형성되고, 이에 따라 고정말도로 미세 가공이 가능한 반도체 장치 제조 프로세스를 사용하여 소요 형상으로 고정말도로, 나아가 소요 말도로 형성할 수 있어, 고정말 도트 캡 치수가 조정되고, 또한 캡 치수의 군일성이 향상된 액정 패말이 실현되게 된다. 또, 불기부가 유 기 재르로 형성되어 있으면, 예물 풀면 제2 기관에 유리와는 열 팽창계수가 크게 상이한 유기 재료로 이 루어지는 마이크로렌즈 등이 설치되어 있는 경우에도, 캡 차수의 고정말도의 조정를 용이하게 행할 수 있다.

또, 본 촬영의 액정 패널의 제조 방법에 의하면, 제1 기판인 액정층층에 표면이 평탄한 평단화 막을 형성하는 동시에, IFT 공정을 사용하여 평단화 막의 표면이고 또한 차광 영역의 위치에 돌기부를 형성하므로, 중래와 비교하여 생산성이 양호하고, 제표소로트 액정 패널을 제조할 수 있다. 또, 돌기부를 IFT 공정을 자용하여형성하므로, 고정말도로 미세 가공 가능한 반도체 잠치 제조 프로세소를 사용하여, 소요 들이, 소요 형상, 소요 말도로 돌기부를 청성할 수 있는 동시에, 들기부를 차광 영역의 위치에 형성하기 때문에, 각 화소 영역에서 돌기부에 의한 액정 분자의 배향성을 향상할 수 있다. 따라서, 갭 지수가 고정말도 또한 균일하게 조정된 상기 활명의 액정 패널을 실현할 수 있다. 나마가, 들기부에 평단화 막과 동일한 재료를 사용함으로써, 액정 패널을 공정수를 풀여 제코스트로 제조할 수 있다.

또한, 상기 발영과 동일하게, 평탄화 막 및 돌기부를 유기 재료로 형성하면, 제2 기판에 유리와는 열 평창 계수가 크게 상이한 유기 재료로 이루어지는 마이크로 렌즈 등이 설치되어 있는 경우에도, 갤 치수의 고정말도의 조정을 용이하게 행할 수 있는 호과도 얻어진다. 또한, 평탄화 막용 유기 재료를 사용할으로 써, 평탄화 막과 돌기부를 동시에 형성할 수 있다. 명탄화 막을 무기 재료로 형성한 경우에는, 명탄화 막 표연을 CMP를 채용하여 고정말도로 평탄화할 수 있고, 평탄화 막의 평란연에 혈성된 돌기부에 의한 갤 제어를 더욱 용이하게 행할 수 있다. 이 경우, 매우 높은 광 저항 및 낮은 표시 글군일을 가지는 액정 프로젝터를 얻을 수 있다.

또, 본 발명의 액정 표시 장치에 의하면, 상기 발명의 액정 패널를 구비하고 있기 때문에, 이 발명의 액 정 패널과 동일하게, 투과형이나 반사형 등 어떠한 중류의 것이라도, 갭 치수가 고정말도로 또한 군일하 게 조정된 표시 품질이 양호한 액정 패널을 처코스트로 생산성 양호하게 제조할 수 있는 호과를 업을 수 있다.

본 말명을 실시 형태를 참조하여 설명했지만, 본 말명은 전술한 실시 형태에 한정되지 않고, 이 기술 본 야에서 숙련된 자는 다음의 특허 청구의 범위에 정의된 사상 및 범위를 일탈하지 않고 여러 가지의 변형 및 변경이 가능하다.

(57) 결구의 범위

청구**항** 1. · 명단화 막, 목수의 화소, 및 인접하는 삼기 복수의 화소 사이에 존재하는 차광 영역으로 형성된 하나의 표면을 가지는 제1기판:

그 사이에 형성된 소청의 점을 가지고 삼기 제네기판에 접합된 제2 기판: 및

상기 소점의 걸을 충전하는 액정층으로 이루더지고,

상기 평탄화 막은 상기 백정홍에 인접하는 상기 제2 기관의 가장 안죽에 접촉하며, 상기 제1 기판과 제2 기판 사이에서 상기 소정의 캠을 청성하는 물기부로 형성된 평탄면을 가지고, 상기 돌기부는 상기 차광 영역에 위치하는

액정 패널.

청구항 2. 제 항에 있어서,

상기 물기부는 상기 명단화 막과 동일 재료로 형성되는 액정 패널.

청구항 3. 제 [항에 있어서,

상기 돌기부는 상기 명탄화 막과 상이한 재료로 형성되는 액정 패널.

청구항 4. 제 항에 있어서,

상기 평란화 막의 상기 평란면은 각 화소에 상용하는 영역에서 상기 돌기부를 닫지 않은 화소 전국으로 형성되어 있는 액정 패널.

청구항 5. 제 항에 있어서, ·

상기 불기부는 면적이 상기 차광 영역 면적의 약 1/2인 단면(端面)을 가지는 액정 패널.

청구항 6. 제i항에 있어서,

상기 제2 기판의 액정측의 가장 안쪽 조면은 컬러 골터 및 마미크로렌즈(microlans) 중 최소한 해나가 설 치되어 있는 액정 패널.

청구항 7. 제 항에 있더서,

상기 평단화 막인 상기 평단면은 상기 제1 기관에 상기 제2 기관에 대하여 공통 전위를 가지도록 허용하는 공통 전국부로 형성되고, 상기 공통 전국부는 상기 화소의 매트릭스에 의해 형성된 유호 화소부의 외 측에 위치하고, 상기 공통 전국부는 상기 불기부와 공일한 제2 불기부와 상기 제2 불기부를 덮는 도전막 으로 구성되는 역정 패널.

청구항 8. 제 항에 있어서,

상기 돌기부는 유기 재료로 형성되는 액정 패널.

청구항 9. 제6항에 있어서,

상기 유기 재료는 감량성 또는 비감량성의 마크릴 수지 또는 상기 마크릴 수지를 주성본으로 하는 재료인 액정 패널.

청구항 10. 제3항에 있어서,

상기 명단화 막은 무기 재료로 형성되고, 상기 불기부는 유기 재료로 형성되는 액정 패널.

청구항 11. 제1 기판과 제2 기판을 준비하고:

상기 제1 기판의 하나의 표면에 패트릭스형으로 목수의 화소를 형성하고;

상기 제1 기판의 상기 하나의 표면에서 인접하는 복수의 화소 사이에 차광영역을 형성하고;

상기 제1 기판의 상기 하나의 표면에 명단화 막을 형성하는 공정;

상기 차광 영역의 위치에서 상기 명탄화 탁의 명탄면에 물기부를 형성하는 공정;

소청의 앱을 가지고 서로 대합하는 상기 제1 기관과 상기 제2 기판 및 상기 제2 기판의 가장 안쪽 표면에 접촉하는 상기 물기부를 접합하는 공정: 및

일본 상태로 상기 소정의 껌을 백정층으로 충전하는 공정으로 이루더지는 액정 패널의 제조 방법.

청구항 12. 제비항에 있어서,

상기 출기부는 상기 평탄화 막과 동일 재르르 형성되는 액정 패널의 제조 방법.

첨구항 13. 제12항에 있어서,

상기 평탄화 막을 청성하는 상기 공정은 상기 몰기부를 형성하는 상기 공정과 동일한 액정 패널의 제조 방법.

청구항 14. 제비항에 있더서,

상기 즐기부는 상기 평탄화 막의 재료와 상이한 재료로 형성되는 백정 패널의 제조 방법.

()

- T

청구항 15. 제비함에 있어서

상기 평탄화 막 및 상기 돌기부를 형성하는 상기 공접 후 및 상기 제1 기판과 상기 제2 기판을 접합하는 상기 공정 전에, 상기 둘기부를 덮지 않은 위치의 각 화소를 형성하는 영역에서 상기 평탄화 막의 상기 평탄면에 화소 전국을 형성하는 공정을 추가로 구성하는 액정 패널의 제조 방법.

청구항 16. 제 비항에 있더서.

상기 평탄화 막을 형성하는 상기 공정 후 및 상기 풀기부를 형성하는 상기 공정 전에, 각 화소를 형성하는 영역에서 상기 평란화 막의 상기 평란면에 화소 전국을 형성하는 공정을 추가로 구성하는 액정 때일인 제조 방법

청구항 17. 제 비항에 있더서,

상기 액정층에 인접하는 상기 제2 기판의 상기 가장 만쪽 표면은 컬러 띨터 및 마이크로렌조 중 최소한 하나로 형성되어 있는 액정 패널의 제조 방법.

청구항 18. 제15항에 있더서,

상기 돌기부를 형성하는 상기 공정은 상기 화소의 매트릭스에 의해 형성된 유호 화소부의 외측 위치에서 상기 평탄화 막의 상기 평탄면에 상기 물기부와 동일한 제2 불기부를 형성하는 긍정을 포함하고; 그리고 상기 화소 전국을 형성하는 상기 공정은 상기 화소 전국용 도전막을 형성하고, 상기 도전막으로 상기 제2 물기부를 덮어 상기 제2 물기부와 상기 도전막으로 구성되고 삼기 제1 기판이 상기 제2 기판에 대하여 공 통 전위를 가지도록 허용하는 공통 전국부를 포함하는 액정 패널의 제조 방법.

청구항 19. 제11항에 있더서,

상기 물기부를 청성하는 상기 공정은 상기 돌기부용 유기 재료를 채용하는 액정 패널의 제조 방법.

청구항 20. 제19항베 있더서,

상기 유기 재로는 감광성 또는 비감광성 마크릴 수지 또는 상기 마크릴 수지를 주성분으로 하는 재료인 액정 패널의 제조 방법.

청구항 21. 제14할에 있더서,

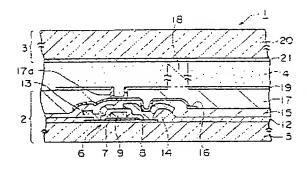
상기 평란화 막을 형성하는 상기 공정은 무기 재료를 채용하고, 상기 풀기부를 형성하는 상기 공정된 유 기 재료를 채용하는 액정 패널의 제조 방법.

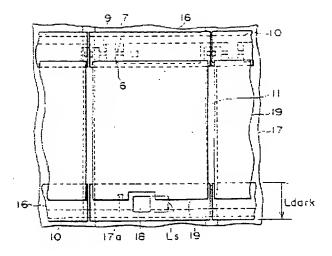
청구항 22. 제1항에 따른 액정 패널을 가지는 액정 표시 장치.

청구항 23. 제1항에 따른 액정 패널을 가지는 액정 포로젝터.

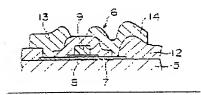
도면

⊑81

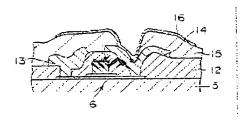




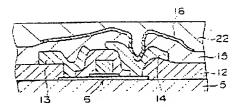
⊊£3s



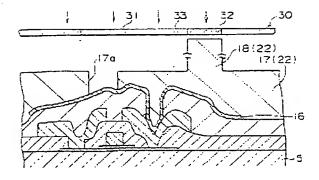
*도월*数



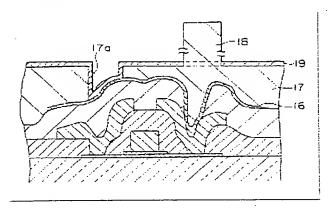
⊊2130



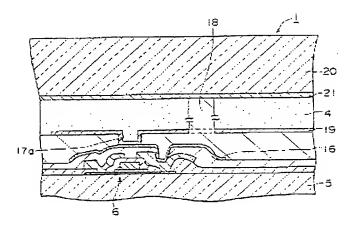
⊊*243d*



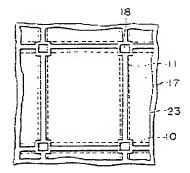
⊊₿∌



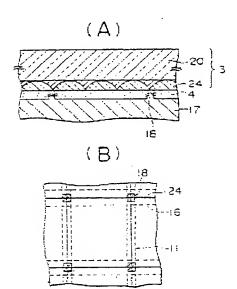
互型劣



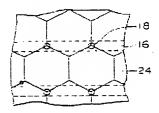
1.5-5-



*⊊₽*5







*⊊2*7

